05.4 Релаксация магнитного потока при импульсном намагничивании сверхпроводящего Y—Ba—Cu—O

© А.А. Картамышев, Е.П. Красноперов, Ю.Д. Куроедов, О.Л. Полущенко, Н.А. Нижельский

РНЦ Курчатовский институт, Москва МГТУ им. Баумана, Москва E-mail: kep@isssph.kiae.ru

Поступило в Редакцию 27 января 2009 г.

Изучена релаксация захваченного потока в центре импульсно-намагниченного монодоменного сверхпроводника Y–Ba–Cu–O при T = 78 K. В случае слабого намагничивания индукция растет по логарифмическому закону, и скорость крипа, определенная как $S = -d \ln B/d \ln t$, отрицательна. С ростом амплитуды намагничивающего поля H_a скорость крипа снижается, изменяет знак и, достигнув наибольшей величины, стремится к нулю. Немонотонный характер $S(H_a)$ объясняется неоднородным радиальным распределением температуры в процессе импульсного намагничивания.

PACS: 84.71.Ba

Синтез монодоменных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на основе Re(Y)–Ba–Cu–O открыл возможности создания безобмоточных постоянных магнитов с большими полями (до 17 Т при T = 29 K [1]). Получение, свойства и применение монодоменных ВТСП подробно изложены в обзоре [2]. Как известно, индукция сверхпроводника уменьшается со временем за счет крипа магнитного потока. В классическом эксперименте, описываемом теорией Кима–Андерсона (см. обзор [3]), сверхпроводящие токи и соответствующая намагниченность снижаются логарифмически со временем $J = J_{co}[1 - kT/U_0 \ln(t/t_0)]$. Скорость релаксации характеризуют величиной $S = -d \ln J/d \ln t$, называемой скоростью крипа. Релаксация захваченного магнитного потока после импульсного воздействия (PFM — pulsed field magnetization) изучена значительно меньше, чем в случае изотермического намагничивания. В монодоменном диске Y–Ba–Cu–O

26

Образцы изготовлены методом направленной кристаллизации с использованием длинномерной затравки Gd–Ba–Cu–O [6]. Образец представлял собой составной цилиндр из двух дисков диаметром 15 mm и высотой $h \approx 11$ mm каждый. Ось "с" совпадала с осью вращения дисков. В центре зазора между дисками шириной 1 mm помещался датчик Холла, которым измерялась индукция в процессе намагничивания и в течение $\approx 10^4$ s после действия импульса поля. Намагничивающая катушка системы Гельмгольца с внутренним диаметром 80 mm имела неоднородность поля в пределах образца порядка 10^{-3} . Импульс поля представлял собой полусинусоиду длительностью около 10 ms.

На первом этапе изучалось изотермическое намагничивание в режиме FC (field cooling) в поле сверхпроводящего соленоида. Максимальная захваченная плотность потока в центре зазора при $T = 50 \,\mathrm{K}$ составила $B_0 \approx 7 \,\mathrm{T.}$ C ростом температуры она уменьшилась и при $T = 75 \,\mathrm{K}$ снизилась до $B_0 \approx 1.4$ T. На следующем этапе изучалась импульсная намагниченность при T = 78 К. Перед каждым импульсом образец отогревался выше $\approx 120 \,\mathrm{K}$ и затем вновь охлаждался до $T = 78 \,\mathrm{K}$. На рис. 1 показана зависимость локальной магнитной индукции $B_0(H_a)$ от однократного действия импульсного поля амплитудой На. Видно, что индукция в центре дисков появляется при амплитуде поля выше $\mu H_a \approx 1.7 \,\mathrm{T}$. При дальнейшем увеличении H_a захваченная плотность потока растет, достигает максимума и затем резко снижается, аналогично [7]. Снижение индукции с ростом амплитуды поля (при $\mu H_a > 2.7 \,\mathrm{T}$) на рис. 1 связано с нагревом сверхпроводника при импульсном намагничивании [7]. Повышение температуры снижает критический ток сверхпроводника, что, в свою очередь, приводит к снижению захваченного магнитного потока.

С целью оценить нагрев от действия импульса была измерена температура в центре диска с помощью дифференциальной термопары.



Рис. 1. Зависимость индукции (• и ■ — левая ось) и температуры (▼ — правая ось) от амплитуды намагничивающего поля. В позициях *1*, *2*, *3* и 4 релаксации намагниченности показаны на рис. 2 и отмечены соответствующими индексами.

Один спай термопары приклеивался к поверхности диска и прижимался теплоизолирующей прокладкой, другой — помещался в жидком азоте. Температура наибольшего нагрева, как функция амплитуды импульса, отмечена символами \mathbf{V} , относящимися к правой оси ординат на рис. 1. Характерное время изменения температуры в образце за счет теплопроводности в плоскости (*ab*) монокристалла составляет $\tau = R^2/D_h \sim 5s$, где $D_h \sim 0.1 \text{ cm}^2/\text{s}$ — коэффициент тепловой диффузии [8]. Это время на 3 порядка больше длительности импульса (10 ms), поэтому незатухающие токи и захваченный поток формируются при повышенной температуре. Сверхпроводящий ток J(T) в нагретом состоянии ниже критического при T = 78 К на величину

$$J_c(78) - J(T) = |\partial J_c / \partial T| \Delta T.$$
(1)

При $\mu H_a \approx 5 \text{ T}$ перегрев в центре образца ΔT превышал 2.7 К. В этой области температур из наших данных по изотермическому намагничиванию захваченное поле в центре имеет производную, равную



Рис. 2. Нормированная релаксация индукции при разных амплитудах поля: $I(\Delta) - H_a = 2.4$ T, $2(\nabla) - H_a = 2.7$ T, $3(\bullet) - H_a = 3.2$ T, $4(\blacksquare) - H_a = 3.7$ T. Символами \triangleleft (нижняя кривая) показана релаксация после FC при T = 75 K.

 $dB_{tr}/dT \approx -0.11$ T/K. Нагрев снижает J_c , следовательно, и захваченную плотность потока не менее чем на 0.3 T по отношению к максимуму, что примерно соответствует эксперименту.

Для различных уровней PFM исследована релаксация локальной намагниченности (в центре дисков). На рис. 2 приведены нормированные значения B(t)/B(0) для характерных состояний, отмеченных индексами 1-4, соответствующих позициям на рис. 1. Время отложено в логарифмическом масштабе. Самая нижняя кривая на рис. 2 иллюстрирует релаксацию после FC в случае изотермического намагничивания при температуре T = 75 K. Эта характерная для крипа зависимость



Рис. 3. Скорость релаксации индукции *S* при различных амплитудах намагничивающего поля. Кружочками отмечены результаты для кривых, показанных на рис. 2.

имеет скорость релаксации $S = -d \ln B/d \ln t = 0.032$. Верхняя кривая $(\mu H_a = 2.4 \text{ T})$ относится к случаю "частично намагниченного" состояния, когда максимум захваченного поля находится между центром и краем цилиндрического образца. В этом случае B(t) увеличивается со временем и хорошо описывается логарифмическим законом. При выбранном выше определении скорость крипа отрицательна и равна S = -0.037. На вставке в увеличенном масштабе показаны начальные участки кривых релаксации при разных уровнях намагничивания. Видно, что вблизи максимума намагниченности зависимость B(t) немонотонная (кривая 2). При этом относительные изменения $\Delta B(t)/B(0)$ весьма малы.

На рис. 3 приведена скорость релаксации S в зависимости от амплитуды импульса при температуре 78 К. Величина S определялась на интервале $10^3 - 10^4$ s, где возможна достаточно хорошая логарифмическая аппроксимация. В "частично намагниченном" состоянии, когда

Известно, что при изотермическом намагничивании знак S зависит от внешних условий. Если внешнее поле отлично от нуля и внутри сверхпроводника dB/dr > 0, то затухание экранирующих токов вызывает рост индукции в центре, S < 0. Если внешнее поле выключено (например, после FC), то dB/dr < 0 и индукция уменьшается со временем, S > 0. Если сверхпроводник не полностью намагничен в изотермических условиях, то в центре dB/dr > 0, а на периферии dB/dr < 0. Однако и в этом случае индукция на оси уменьшается во времени, поскольку снижение тока на периферии больше уменьшает B_0 , чем она растет за счет релаксации тока в центральной области, где dB/dr > 0.

При PFM характер релаксации зависит не от состояния внешнего поля (оно после импульса равно нулю), а от амплитуды поля. Наблюдаемая на рис. 3 немонотонная зависимость $S(H_a)$ объясняется неоднородным нагревом сверхпроводника в импульсном поле. В течение действия поля температура в центре меньше, чем на периферии, и экранирующие токи возникают на фоне этой неоднородности [7]. Из приведенных на рис. 1 данных следует, что изменение поля $\Delta B \approx 1 \,\mathrm{T}$ вызывает скачок температуры $\Delta T \approx 1 \, \text{K}$. Очевидно, что если температура нагрева имеет распределение $\Delta T(r)$, то и плотность сверхпроводящих токов в намагниченном состоянии будет иметь радиальное распределение согласно (1). Когда сверхпроводник охладится до температуры жидкого азота, экранирующие токи оказываются ниже критических, $J(T) < J_c(78)$. Известно, что при уменьшении температуры замороженного состояния скорость релаксации экспоненциально уменьшается [2]. Так, при снижении температуры на $\Delta T = 2 \, \text{K}$ ниже 78 K скорость крипа уменьшается в 6 раз, а при $\Delta T = 4 \,\mathrm{K}$ скорость падает в 200 раз [2]. По этой причине сверхпроводящие токи в нагретых областях после охлаждения будут уменьшаться медленнее, чем в холодных. Таким образом, если мгновенная температура имела радиальное распределение

 $\Delta T(r)$, то S(r) имеет такое же распределение, но с экспоненциальным фактором.

Рассмотрим поз. *1* на рис. 1. В этом случае нагрев в центре образца менее 0.5 К, а на его краю ΔT более 2 К, поскольку поле 2Т заведомо проникло внутрь сверхпроводника. Из-за меньшего перегрева центральной области (где dB/dr > 0), скорость релаксации в ней существенно выше, чем на периферии, и индукция со временем возрастает. С ростом H_a уменьшается размер центральной области с положительной производной индукции и увеличивается ее температура. В этих условиях рост B(t) за счет центральной области компенсируется снижением индукции за счет периферии. В результате наблюдаемая скорость релаксации становится малой.

В поле $\mu H_a \approx 2.7 \text{ T}$ во всем сечении сверхпроводника dB/dr < 0, и затухание токов вызывает только уменьшение B_0 . Поскольку нагрев центральной области не велик, то затухание токов незначительно отличается от FC в изотермических условиях. С ростом амплитуды поля увеличивается температура, при которой осуществляется захват потока, и соответственно снижается плотность сверхпроводящих токов по сравнению с $J_c(78)$. Увеличивающаяся разность $J_c(78)-J(T)$ объясняет снижение скорости релаксации с ростом амплитуды поля.

Таким образом, при импульсном намагничивании сверхпроводника релаксация захваченного потока немонотонно зависит от амплитуды поля. В центре образца локальная намагниченность со временем может как возрастать, так и убывать. В частично намагниченном сверхпроводнике скорость релаксации может быть малой вследствие взаимной компенсации магнитных потоков в наружных и внутренних областях цилиндрического образца. При бо́льших амплитудах поля скорость релаксации также мала из-за индуктивного разогрева сверхпроводника и его последующего охлаждения, так как при этом плотность тока в охлажденном сверхпроводнике оказывается меньше критического значения для этой температуры.

Авторы выражают благодарность В.И. Нижанковскому (Международная лаборатория сильных полей и низких температур во Вроцлаве, Польша) за помощь в измерениях магнитной релаксации и А.С. Слизкову (МИФИ) за помощь в измерениях импульсного перегрева.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 06-08-01422.

Список литературы

- [1] Tomita Masaru, Murakami Masato // Nature. 2003. V. 421. P. 517.
- [2] *Krabbes G.* et al. High Temperature Superconductor Bulk Materials. WILEY-VCH, 2006.
- [3] Yeshurun Y. // Rev. Mod. Phys. 1996. V. 68. N 3. P. 911.
- [4] Itoh Y., Yanagi Y., Mizutani U. // J. Appl. Phys. 1997. V. 82. P. 5600.
- [5] Zola D. et al. // Phys. Rev. B. 2004. V. 70. P. 224504.
- [6] Nizhelskiy N.A. et al. // Superconductor Science and Technology. 2007. V. 20. P. 81.
- [7] Yanagi Y. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2005. V. 18. P. 839.
- [8] Fujishiro H. et al. // Jpn. J. Appl. Phys. 1994. V. 33. P. 4965.